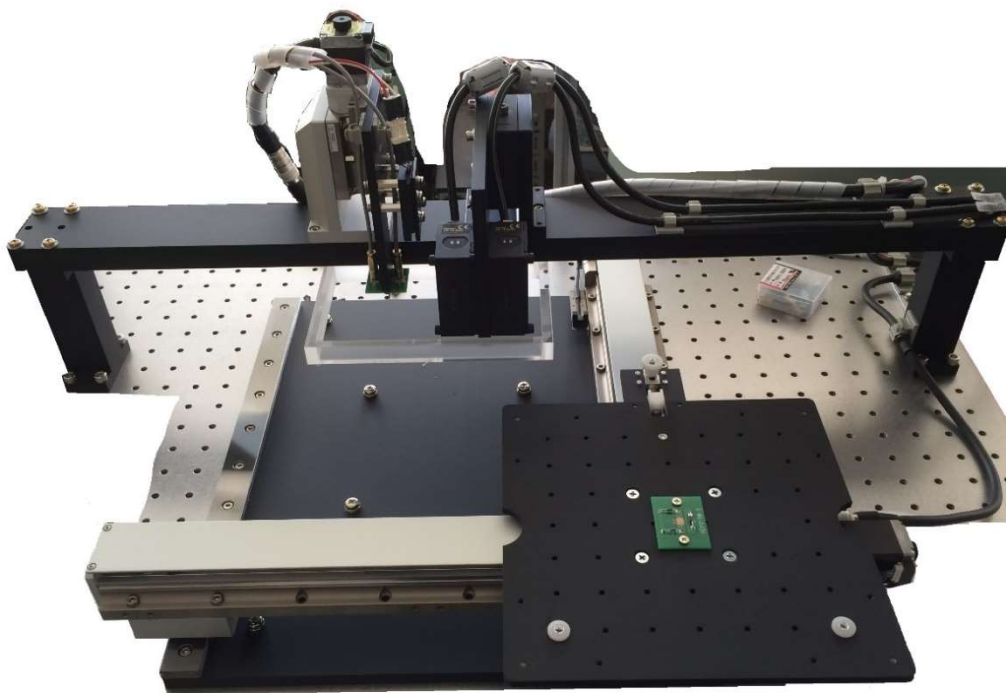


# HE3242

## 段差測定器



本製品は シリコンウェハ上の膜などの段差を $0.01\mu\text{m}$  精度で測定する装置です。  
XYZの自動ステージを搭載しているので 複数のポイントを自動で測定します。  
防護カバーで覆うため安全に操作できます。



< 仕 様 >

【 本 体 】

X軸Y軸ステージワークサイズ : 300 × 300 mm  
防護カバーサイズ : H600 × W1100 × D700 mm  
ステージ制御、測定 : USB (制御PCと接続)  
除 振 台

【制御ボックス】

サ イ ズ : H400 × W510 × D320 mm  
使 用 電 源 : AC100V

【制御用PC】

OS : Windows  
プログラム開発環境 : VB、VC++

※ 上記は参考仕様です。  
寸法の変更、制御プログラム等の開発も承ります。  
厚み測定以外の測定器（電圧電流）を組み込むことも可能です。  
お気軽にお問合せ下さい。

お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください

株式会社 豊伸電子

〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平3-9-12

TEL 044-861-0202 (代) FAX 044-861-0121

E-mail : info@hoshin-el.co.jp